

Номер п/п	Наименование квалификации	Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации	Уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом	Положения профессионального стандарта			Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта	Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации	Срок действия свидетельства о квалификации	Дополнительные характеристики и (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС с указанием разряда работы, профессии/категории и должности/класса профессии
				код трудовой функции	наименование трудовой функции	дополнительные сведения (при необходимости)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Инженер-технолог по контролю качества производства и наногетероструктурных сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем (7 уровень квалификации)	Инженер-технолог в области производства наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «03» февраля 2014 г. №69н	7	В/03.7	Разработка методики входного, межоперационного и выходного контроля при производстве наногетероструктурных сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем	–	–	1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специалитета и магистратуры. по одному из направлений: «Электроника и микроэлектроника»; «Электроника и нанoeлектроника»; «Нанотехнологии и м	5 лет	–

				В/06.7	Организация работы по повышению выхода годных монокристаллических интегральных схем, разработка технического задания для корректировок и технологических операций				микросистемная техника»; «Физическая электроника» ИЛИ 1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже специалитета и магистратуры 2. Документ о профессиональной переподготовке, подтверждающий освоение искомой квалификации
				С/03.7	Определение методик тестирования качества эпитаксиальных слоев				
				С/04.7	Проведение статистического анализа поведения установки во время исследования, статистическое сопровождение по группам продукции и контроль качества по спецификации заказчика				